PATENT ATTORNEY DOCKET NO. 046124-5092

OIPE	ATTORNEY DOCKET NO. 046
DEC 0 5 2001 S IN THE UNITED STATES PA	TENT AND TRADEMARK OFFICE
In re Application of: Masayuki HIRANO et al.)
U.S. Application No.: 09/943,085) Group Art Unit: 2882
Filed: August 31, 2001) Examiner: To Be Assigned
For: X-RAY GENERATING APPARATUS, X-RAY IMAGING APPARATUS, AND X-RAY INSPECTION SYSTEM)))
Commissioner for Patents BOX PATENT APPLICATION Washington, D.C. 20231	

Sir:

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Pursuant to 35 U.S.C. § 119, Applicants hereby claim the benefit of the filing date of Japanese Application No. P1999-054267 filed March 2, 1999 for the above-identified United States Patent Application.

A certified copy of the above-identified Priority Document is enclosed in support of Applicants' claim for priority.

Respectfully submitted,

MORGAN, LEWIS & BOCKIUS LLP

Date: December 5, 2001

By:

John G./Smith Reg. No. 33,818

CUSTOMER NO.: 009629

MORGAN, LEWIS & BOCKIUS LLP

1800 M Street, N.W. Washington, D.C. 20036 202-467-7000



別紙を付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

1999年 3月 2日

出 願 番 号

Application Number:

平成11年特許願第054267号

出願人

Applicant(s):

浜松ホトニクス株式会社

2001年 8月31日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



特平11-054267

【書類名】

特許願

【整理番号】

HP99-0051

【提出日】

平成11年 3月 2日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H05G 1/32

G01N 23/04

H01J 31/50

【発明者】

【住所又は居所】

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス

株式会社内

【氏名】

平野 雅之

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス

株式会社内

【氏名】

川上 博己

【特許出願人】

【識別番号】

000236436

【氏名又は名称】 浜松ホトニクス株式会社

【代理人】

【識別番号】

100088155

【弁理士】

【氏名又は名称】 長谷川 芳樹

【選任した代理人】

【識別番号】

100089978

【弁理士】

【氏名又は名称】 塩田 辰也

【選任した代理人】

【識別番号】

100092657

【弁理士】

【氏名又は名称】 寺崎 史朗

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014708

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 X線発生装置、X線撮像装置及びX線検査システム

【特許請求の範囲】

【請求項1】 真空に封止された筐体内で、カソードから放出された電子を 、グリッド電極を介して陽極ターゲットに衝突させることによってX線を発生さ せるX線管と、

前記グリッド電極に印加されるグリッド電圧を制御するグリッド電圧制御手段 と、

オフ状態からオン状態とされて、前記オン状態が所定時間維持されるパルスを 発生させるパルス発生手段と、を備え、

前記グリッド電圧制御手段は、

前記パルス発生手段にて発生された前記パルスを受けて、前記パルスが前記オフ状態にある時に、前記カソードから放出された前記電子が前記陽極ターゲットに到達しないように、カットオフ電圧を前記グリッド電極に対して印加し、

前記パルス発生手段にて発生された前記パルスを受けて、前記パルスが前記オン状態にある時に、前記カソードから放出されて陽極ターゲットに衝突する前記電子の量が所定値となるように調整されたグリッド動作電圧を前記グリッド電極に対して印加する

ことを特徴とするX線発生装置。

【請求項2】 前記グリッド電圧制御手段は、

カソード電流を検出するカソード電流検出手段を有し、

前記パルス発生手段にて発生された前記パルスを受けて、前記パルスが前記オン状態にある時に、前記カソード電流検出手段にて検出されたカソード電流が所定値となるように調整されたグリッド動作電圧を前記グリッド電極に対して印加する

ことを特徴とする請求項1に記載のX線発生装置。

【請求項3】 前記カソード電流検出手段は、

カソードに接続され、カソード電流を検出するためのカソード電流検出用抵抗 器を有し、 前記グリッド電圧制御手段は、

所定の負電圧を発生させる負電圧発生部と、

前記パルス発生手段にて発生された前記パルスが入力され、前記パルスのオン 状態及びオフ状態を反転させた反転パルスを発生させるパルス反転器と、

前記パルス反転器にて発生された前記反転パルスが入力され、前記反転パルス がオン状態にあるときに、前記負電圧発生部にて発生された前記所定の負電圧を 出力する第1スイッチと、

基準の正電圧を発生させる基準電圧発生部と、

前記パルス発生手段にて発生された前記パルスが入力され、前記パルスがオン 状態にあるときに、前記基準電圧発生部にて発生された前記基準の正電圧を出力 する第2スイッチと、

一方の入力端子に対して、前記カソード電流検出用抵抗器に生じる電圧が入力 され、他方の入力端子に対して、前記第1スイッチから出力された前記所定の負 電圧及び前記第2スイッチから出力された前記基準の正電圧が入力される演算増 幅器と、

演算増幅器からの出力を受けてグリッド電極に印加されるグリッド電圧を制御 するグリッド電圧制御回路と、

を有することを特徴とする請求項2に記載のX線発生装置。

【請求項4】 請求項1~3のいずれか一項に記載のX線発生装置により発生されたX線を、被検査対象物に照射することにより形成されるX線透視像を撮像する撮像手段を備え、

前記撮像手段は、前記パルス発生手段にて発生された前記パルスを受けて、前記パルスがオン状態にあるときに、前記X線透視像を撮像することを特徴とする X線撮像装置。

【請求項5】 請求項1~3のいずれか一項に記載のX線発生装置と、

所定方向に搬送される被検査対象物に対して、前記X線発生装置により発生されたX線を照射することにより形成されるX線透視像を撮像する請求項4に記載のX線撮像装置と、

前記被検査対象物が前記X線撮像装置における撮像範囲に到達することを検知

する被検査対象物検知手段と、を備え、

前記パルス発生手段は、前記被検査対象物検知手段による前記被検査対象物の 検知に基づいて、トリガー信号を出力するトリガー信号出力手段を有し、前記ト リガー信号出力手段からトリガー信号が出力されたときに前記パルスを出力する ことを特徴とするX線検査システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、カソードから放出された電子を陽極ターゲットに衝突させることによってX線を発生させるX線発生装置と、このX線発生装置により発生されたX線を被検査対象物に対して照射することにより形成されるX線透視像を撮像するX線撮像装置と、所定の方向に搬送されている被検査対象物をX線検査するX線検査システムとに関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来、カソードから放出された電子を陽極ターゲットに衝突させることによってX線を発生させるX線管を有するX線発生装置として、米国特許5,077,71のものが知られている。この文献に記載されたX線発生装置では、グリッド電極に印加するグリッド電圧の制御方法としてPWM方式が用いられており、制御パルスのパルス幅を変えて実効グリッド電圧を制御している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

一般的な検査装置としては、光源をフラッシュ(パルス)点灯させて、被検査対象物の画像(静止画像)を撮像する手法が多く用いられており、X線検査においても上述したような手法の応用が望まれているが、X線管から発生するX線をパルス化させるX線発生装置の実現例はほとんどない。X線管では、各電極に印加される電圧が僅かに変化しても、X線管にて発生されるX線出力が大きく変化する。このため、安定したパルス状のX線を発生させることが難しく、安定したパルス状のX線を発生させる技術が十分に確立されていない。

[0004]

本発明は上述の点に鑑みてなされたもので、第1の目的は、X線管からパルス 状のX線を安定して発生させることが可能なX線発生装置を提供することにある

[0005]

第2の目的は、X線管から発生された安定したパルス状のX線を被検査対象物に照射することにより形成されるX線透視像を的確に獲得することが可能なX線撮像装置を提供することにある。

[0006]

第3の目的は、所定の方向に搬送されている被検査対象物に対して、X線管から発生された安定したパルス状のX線を照射し、この安定したパルス状のX線の照射により形成される被検査対象物のX線透視像を的確に獲得することが可能なX線検査システムを提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】

上述した第1の目的を達成するため、請求項1においては、真空に封止された 筐体内で、カソードから放出された電子を、グリッド電極を介して陽極ターゲットに衝突させることによってX線を発生させるX線管と、グリッド電極に印加されるグリッド電圧を制御するグリッド電圧制御手段と、オフ状態からオン状態とされて、オン状態が所定時間維持されるパルスを発生させるパルス発生手段と、を備え、グリッド電圧制御手段は、パルス発生手段にて発生されたパルスを受けて、パルスがオフ状態にある時に、カソードから放出された電子が陽極ターゲットに到達しないように、カットオフ電圧をグリッド電極に対して印加し、パルス発生手段にて発生されたパルスを受けて、パルスがオン状態にある時に、カソードから放出されて陽極ターゲットに衝突する電子の量が所定値となるように調整されたグリッド動作電圧をグリッド電極に対して印加することを特徴としている

[0008]

このような構成を採用した場合、パルス発生手段にて発生されたパルスを受け

4

てグリッド電圧制御手段は、パルスがオフ状態にある時に、カソードから放出された電子が陽極ターゲットに到達しないように、カットオフ電圧をグリッド電極に対して印加し、パルスがオン状態にある時に、カソードから放出されて陽極ターゲットに衝突する電子の量が所定値となるように調整されたグリッド動作電圧をグリッド電極に対して印加する。これにより、X線からは、グリッド動作電圧をグリッド電極に対して印加している期間に対応した、パルス幅を有するパルス状のX線を発生させることが可能となる。また、グリッド電極に印加されるグリッド動作電圧は、カソードから放出されて陽極ターゲットに衝突する電子の量が所定値となるように調整されるため、X線管から発生されるパルス状のX線を安定化させることが可能となる。

[0009]

また、グリッド電圧制御手段は、カソード電流を検出するカソード電流検出手段を有し、パルス発生手段にて発生されたパルスを受けて、パルスがオン状態にある時に、カソード電流検出手段にて検出されたカソード電流が所定値となるように調整されたグリッド動作電圧をグリッド電極に対して印加することを特徴としている。この場合には、カソード電流検出手段によりカソード電流を検出し、グリッド電圧制御手段は、このカソード電流が所定値となるように調整されたグリッド動作電圧をグリッド電極に対して印加することになる。例えば、カソードから放出されて陽極ターゲットに衝突する電子の量を検出する手段として、陽極ターゲット電流を検出する手段を設けることも考えられるが、通常、陽極ターゲットには高電圧が印加されており、陽極ターゲット電流を検出することが難しい。従って、カソード電流検出手段により容易にカソードから放出されて陽極ターゲットに衝突する電子の量を検出することができ、グリッド電圧制御手段によるグリッド動作電圧の調整も容易に行うことが可能となる。

[0010]

また、カソード電流検出手段は、カソードに接続され、カソード電流を検出するためのカソード電流検出用抵抗器を有し、グリッド電圧制御手段は、所定の負電圧を発生させる負電圧発生部と、パルス発生手段にて発生されたパルスが入力され、パルスのオン状態及びオフ状態を反転させた反転パルスを発生させるパル

ス反転器と、パルス反転器にて発生された反転パルスが入力され、反転パルスがオン状態にあるときに、負電圧発生部にて発生された所定の負電圧を出力する第1スイッチと、基準の正電圧を発生させる基準電圧発生部と、パルス発生手段にて発生されたパルスが入力され、パルスがオン状態にあるときに、基準電圧発生部にて発生された基準の正電圧を出力する第2スイッチと、一方の入力端子に対して、カソード電流検出用抵抗器に生じる電圧が入力され、他方の入力端子に対して、カソード電流検出用抵抗器に生じる電圧が入力され、他方の入力端子に対して、第1スイッチから出力された所定の負電圧及び第2スイッチから出力された基準の正電圧が入力される演算増幅器と、演算増幅器からの出力を受けてグリッド電極に印加されるグリッド電圧を制御するグリッド電圧制御回路と、を有することを特徴としている。この場合には、安定したパルス状のX線を発生させるためにグリッド電極に印加されるグリッド電圧を制御するためのグリッド電圧制御手段の構成が、簡易且つ低コストな回路構成にて実現可能となる。

[0011]

上述した第2の目的を達成するため、請求項4においては、請求項1~3のいずれか一項に記載のX線発生装置により発生されたX線を、被検査対象物に照射することにより形成されるX線透視像を撮像する撮像手段を備え、撮像手段は、パルス発生手段にて発生されたパルスを受けて、パルスがオン状態にあるときに、X線透視像を撮像することを特徴としている。

[0012]

このような構成を採用した場合、撮像手段は、パルス発生手段にて発生されたパルスを受けて、パルスがオン状態にあるときに、X線透視像を撮像することになる。これにより、撮像手段が、X線管から発生された安定したパルス状のX線を被検査対象物に照射することにより形成されるX線透視像を的確に獲得することが可能となる。

[0013]

上述した第3の目的を達成するため、請求項5においては、請求項1~3のいずれか一項に記載のX線発生装置と、所定方向に搬送される被検査対象物に対して、X線発生装置により発生されたX線を照射することにより形成されるX線透視像を撮像する請求項4に記載のX線撮像装置と、被検査対象物がX線撮像装置

における撮像範囲に到達することを検知する被検査対象物検知手段と、を備え、パルス発生手段は、被検査対象物検知手段による被検査対象物の検知に基づいて、トリガー信号を出力するトリガー信号出力手段を有し、トリガー信号出力手段からトリガー信号が出力されたときにパルスを出力することを特徴としている。

[0014]

このような構成を採用した場合、被検査対象物がX線撮像装置における撮像範囲に到達することを被検査対象物検知手段により検知され、その検知に基づいて、トリガー信号発生手段がトリガー信号を発生させ、パルス発生手段がパルスを発生することになる。これにより、パルスがオン状態にあるときに、X線管から安定したパルス状のX線が発生される。また、撮像手段では、パルス発生手段にて発生されたパルスを受けて、パルスがオン状態にあるときに、X線透視像が撮像される。従って、所定の方向に搬送されている被検査対象物に対して、X線管から発生された安定したパルス状のX線を照射し、この安定したパルス状のX線の照射により形成される被検査対象物のX線透視像を的確に獲得することが可能となる。

[0015]

【発明の実施の形態】

以下、添付図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。尚、図面の 説明において、同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。

[0016]

先ず、本実施形態に係る X線検査システムにおける X線源 1、撮像手段としての X線イメージインテンシファイア 2、光電スイッチ 3 それぞれの配置について説明する。図 1 は、本実施形態に係る X線検査システムの一部分の斜視図である

[0017]

ベルトコンベア4は、図中の矢印により示される方向に移動している。被検査対象物5は、ベルトコンベア4の上に置かれて、ベルトコンベア4の移動により、図中の矢印により示される方向に搬送されている。X線源1は、ベルトコンベア4の上方に配置され、X線管11から一定角度範囲に向けてX線を発散出力し

、ベルトコンベア4上の被検査対象物5のうち一定範囲に存在するものに向けて X線を照射する。X線イメージインテンシファイア2は、ベルトコンベア4を挟 んでX線源1と対向して、そのX線源1(X線管11)から出力されたX線が到 達し得る位置に配置され、入力されるゲート信号に従って、被検査対象物5のX 線透視像を撮像する。

[0018]

ベルトコンベア4の側方には、被検査対象物5がX線イメージインテンシファイア2における撮像範囲(X線源1からのX線の照射範囲)に到達することを検知する被検査対象物検知手段としての光電スイッチ3が設けられている。光電スイッチ3は、ベルトコンベア4を挟んで、発光素子3aと受光素子3bとを有している。ベルトコンベア4の光電スイッチ3が設けられている位置に被検査対象物5が差し掛かると発光素子3aからの光が遮られることを利用して、被検査対象物5の通過を検出している。被検査対象物5がない状態では発光素子3aからの光が遮られることがないため、光電スイッチ3(受光素子3b)からの出力信号はオン状態となり、光電スイッチ3が設けられている位置に被検査対象物5が差し掛かると発光素子3aからの光が遮られるため、光電スイッチ3(受光素子3b)からの出力信号はオフ状態となる。

[0019]

X線源1は、図2に示されるX線管11を有している。X線管11は、マイクロフォーカスX線管であり、電子80を発生・放出する電子銃部12と、この電子銃部12からの電子80を受けてX線81を発生させるX線発生部13と、を備えている。これらの電子銃部12及びX線発生部13は、各構成部品を収容する筐体としての筒状の容器21,31より各々の外郭が構成される。これらの容器21,31は導電体より成り、互いに直交するように連結されている。容器21内と容器31内とは、容器21,31の境界部に形成された集束電極25により仕切られると共に、この集束電極25に形成された開口25aを通して連通され、容器21内には電子銃50が、容器31内には陽極ターゲット32が、各々配置されている。また、容器21,31は密封されて、その内部は真空状態にされている。

[0020]

容器21内に配置された電子銃50は概略、発熱源としてのヒータ76と、このヒータ76により加熱されて電子80を発生・放出する熱電子源としてのカソード73と、このカソード73から放出された電子80を加速・集束させる第1、第2グリッド電極71,72と、この第2グリッド電極72と集束電極25との間に介在して当該第2グリッド電極72と集束電極25との間隔を所定の間隔に設定するスペーサ18と、上記第1、第2グリッド電極71,72、ヒータ76、カソード73に所定の電圧を容器外部より供給するための複数のピン15と、これらのピン15が貫通固定されると共に容器の蓋部として機能するステム14と、を備える。

[0021]

上記ステム14、ヒータ76、カソード73、第1、第2グリッド電極71,72及びスペーサ18は、集束電極25側に向かってこの順に並設され、これら構成部品の各軸心が一致すると共に集束電極25の開口25aの軸心、筒状を成す容器21の軸心と同軸に位置するように配置されている。さらに詳細に説明すれば、上記カソード73は、絶縁体より成る筒体74の先端に設けられ、この筒体74内に、当該カソード73を加熱する上記ヒータ76が設けられている。上記第1グリッド電極71は、カソード73より集束電極25側に配置され、この第1グリッド電極71は、カソード73より集束電極25側に配置され、この第1グリッド電極71より集束電極25側に、上記第2グリッド電極72が配置される。この第2グリッド電極72は、第1グリッド電極71の集束電極25側に、複数のセラミック棒(絶縁体)19を介して支持され、上記カソード73及びヒータ76を有する筒体74は、第1グリッド電極71の集束電極25側とは反対側に、絶縁体75を介して支持されている。

[0022]

第1、第2グリッド電極71,72は、各々円板状を成すと共に、各々の上記カソード73に対向する位置に、カソード73からの電子80が通過する開口71a,72aを備える。第2グリッド電極72は、カソード73からの電子80を容器31内のターゲット32側に引っ張る電極である。また、第1グリッド電極71は、第2グリッド電極72によりターゲット32側に引っ張られる電子8

○をカソード73側に押し戻す電極であり、この第1グリッド電極71に供給する電圧を調整することで、ターゲット32側に向かう電子80が増減される。また、第1、第2グリッド電極71,72の開口71a,72aにより、カソード73からの電子80をターゲット32に集束させる微小電子レンズ群が構成されている。

[0023]

第2グリッド電極72と集束電極25との間には、スペーサ18が介在してい る。このスペーサ18は、カソード73からターゲット32に向かう電子80が 通過可能に筒状にされると共に軸線方向に所定長を有し、一方側の端部18bが 第2グリッド電極72の端面に固定され、他方側の端部18cが集束電極25に 当接される。この所定長を有するスペーサ18が第2グリッド電極72と集束電 極25との間に介在することで、当該第2グリッド電極72と集束電極25との 間隔が所定の間隔に設定されている。ここで言う所定の間隔とは、所望の焦点径 を得るのに必要な第2グリッド電極72と集束電極25との間隔である。このス ペーサ18は、例えばステンレス等の導電体より成り、このスペーサ18を固定 する上記第2グリッド電極72は、例えば耐熱性の良いMo(モリブデン)より 成る。このように、本実施形態では、通常の溶接をし難いMoを第2グリッド電 極72として用いているため、Ni(ニッケル)リボン17を複数個用いて抵抗 溶接により第2グリッド電極72とスペーサ18とが連結されている。このNi リボン17による連結は、第2グリッド電極72の端面とスペーサ18の一方側 の端部18b内周面との間でなされている。また、スペーサ18は、その周壁に 、当該スペーサ18及びこのスペーサ18を固定する第2グリッド電極72を境 界部として画成されるターゲット32側の空間部とカソード73側の空間部とを 連通するガス抜き用の穴18aを、複数個備えている。

[0024]

上述した第1グリッド電極71は、そのターゲット32側とは反対側に植設された複数のピン15を有している。これらのピン15は、例えばセラミックス等の絶縁体より成る円板状のステム基板14aを貫通して当該ステム基板14aに固定されている。すなわち、上記スペーサ18、第2グリッド電極72、筒体7

4等を支持する第1グリッド電極71は、複数のピン15を介してステム基板14aに支持されている。このステム基板14aには、図示を省略した複数の他のピンも貫通固定されている。この複数の他のピンの各々に対しては、上記第2グリッド電極72のリード線72f、上記カソード73及びヒータ76の図示を省略したリード線が各々接続されている。また、このステム基板14aの外周には、円環状のステムリング14bが接合されている。

[0025]

以上のように電子銃50は構成される。この電子銃50のステムリング14b は、容器21の端部に形成された開口部22に、例えば口ウ付け(鑞付け)等に より固着されている。このステムリング14bが容器21の開口部22に固着さ れることで、当該開口部22がステム基板14a及びステムリング14bより構 成されるステム14により蓋されて容器21,31は密封されている。

[0026]

この集束電極25の開口25aを介して容器21内に連通する容器31内には、図2に示すように、上記ターゲット32が設置されている。このターゲット32は、電子銃50からの電子80を受けてX線81を発生させるものであり、金属製の棒状体を成し、その軸方向を電子80が進入してくる方向に対して交差する向きに配置されている。このターゲット32の先端面32aは、電子銃50からの電子80を受ける面であり、その電子80が進入してくる前方の位置に配置され、入射される電子80と出射されるX線81が直交するように傾斜面にされる。容器31には、X線出射窓33が設けられている。このX線出射窓33は、ターゲット32から発せられたX線81を容器31の外部へ出射させるための窓であり、例えば、X線透過材であるBe材から成る板体等により構成される。このX線出射窓33は、ターゲット32の先端の前方に配置され、その中心がターゲット32の中心軸の延長上に位置するように形成されている。

[0027]

図3は、本実施形態に係るX線検査システムの要部の構成を示すブロック図である。このX線検査システムは、既述したX線管11(X線源1)、X線イメージインテンシファイア2及び光電スイッチ3(受光素子3b)の他に、ターゲッ

ト32に対して所定の正の高電圧(ターゲット電圧)を印加するためのターゲット電源部101と、カソード73に対して所定の電圧(カソード電圧)を印加するためのカソード電源部102と、受光素子3bからの出力された信号に基づいて、オン状態が所定時間維持されるパルスを発生させるパルス発生手段としてのパルス発生部103と、第1グリッド電極71に印加される電圧を制御するグリッド電圧制御手段としてのグリッド電圧制御部110と、パルス発生部103から出力されたパルスに基づいてゲート信号を発生しそのゲート信号をX線イメージインテンシファイア2に与えるゲート信号発生部150と、X線イメージインテンシファイア2により撮像された被検査対象物5のX線透視像が送られそのX線透視像が画像処理(画像拡大等)される画像処理部160と、画像処理部160からの画像データが送られ画像処理部160にて画像処理されたX線透視像を表示するためのCRT170と、を備えている。尚、図3においては、X線管11は、第2グリッド電極72及びヒータ76等を省略し、簡略化して図示している。

[0028]

ターゲット電源部101には図示しない制御ユニットからアノード電圧設定信号が入力され、ターゲット電源部101は、このアノード電圧設定信号に応じた所定の高電圧(ターゲット電圧)を発生させる。カソード電源部102には、図示しないターゲット電圧検出部から、ターゲット電圧検出部にて検出されたターゲット電圧を示すターゲット電圧リファレンス信号が入力され、カソード電源部102はこのターゲット電圧リファレンス信号に応じた所定の電圧(カソード電圧)を発生させる。

[0029]

パルス発生部103は、受光素子3bからの出力された信号が入力され、受光素子3bからの出力された信号がオン状態からオフ状態に変化したときに、所定のパルス幅を有するトリガー信号を発生させ、出力するトリガー信号発生器104と、トリガー信号発生器104から出力されたトリガー信号が入力され、トリガー信号が入力されたときに、オン状態が所定時間維持されるパルスを発生し、出力するパルス発生器105と、を備えている。更に、パルス発生部103は、

パルス発生器105にて出力されるパルスのオン状態が維持される上述の所定時間を可変設定するための時間設定器106も備えている。

[0030]

グリッド電圧制御部110は、カソード電源部102とカソード73との間に設けられ、カソード電流を検出するカソード電流検出手段としてのカソード電流検出用抵抗器111と、所定の負電圧を発生させる負電圧発生部112と、パルス発生器105からのパルスが入力され、入力されたパルスのオン状態とオフ状態とを反転させた反転パルスを発生させるパルス反転器113と、パルス反転器113からの反転パルスが入力され、反転パルスがオン状態にあるときに、負電圧発生部112にて発生された所定の負電圧を出力する第1スイッチ114と、基準の正電圧を発生させる基準電圧発生部115と、パルス発生器105からのパルスが入力され、パルスがオン状態にあるときに、基準電圧発生部115にて発生された基準の正電圧を出力する第2スイッチ116と、入力端子(+)に対して、カソード電流検出用抵抗器111に生じる電圧が入力され、入力端子(-)に対して、第1スイッチ114から出力された所定の負電圧あるいは第2スイッチ116から出力された基準の正電圧が入力される演算増幅器117と、演算増幅器117からの出力を受けて第1グリッド電極71に印加される電圧を制御するグリッド電圧制御回路118と、を備えている。

[0031]

基準電圧発生部115は、図示しない制御ユニット等から出力された管(カソード)電流リファレンス信号が入力されこの管(カソード)電流リファレンス信号を所定のデジタル信号に変換するA/Dコンバータ119、A/Dコンバータ119からの出力信号が入力されるフォトカプラ120と、フォトカプラ120からの出力信号が所定のアナログ信号に変換するD/Aコンバータ121とを有しており、このD/Aコンバータ121から最終的に出力される出力信号が上述した基準の正電圧を示す信号に相当する。また、負電圧発生部112と第1スイッチ114との間には分圧器122が設けられており、負電圧発生部112から与えられる所定の負電圧は、分圧器122にて分圧された後に、第1スイッチ114に与えられる。

[0032]

グリッド電圧制御回路118には、第1グリッド電極71に対して印加する電圧を発生させる第1グリッド電極電源部123からの電圧が与えられている。グリッド電圧制御回路118は、この第1グリッド電極電源部123から与えられる電圧を、演算増幅器117からの出力に応じて制御し、第1グリッド電極71に対して、カソード73から放出された電子がターゲット32に到達しないようにカットオフ電圧を印加し、あるいは、カソード73から放出された電子がターゲット32に衝突するようにグリッド動作電圧を印加する。第1グリッド電極電源部123には、カソード電源部102と同様に、図示しないターゲット電圧検出部からターゲット電圧検出部にて検出されたターゲット電圧を示すターゲット電圧リファレンス信号が入力され、第1グリッド電極電源部123はこのターゲット電圧リファレンス信号に応じた所定の電圧(グリッド電圧)を発生させる。

[0033]

本実施形態においては、演算増幅器 1 1 7 の入力端子 (-) の前段位置と、演算増幅器 1 1 7 の後段位置とを接続するクランプ回路 1 2 4 が設けられており、トリガー信号が無入力(オフ状態)の際に演算増幅器 1 1 7 の安定状態を維持している。この位置にクランプ回路 1 2 4 を挿入することにより、パルス発生器 1 0 5 からパルスが発生し、演算増幅器 1 1 7 の入力端子 (-) に基準電圧発生部 1 1 5 からの基準の電圧が与えられた時に、演算増幅器 1 1 7 からは立ち上がりのより早い電流パルスを出力することが可能となる。

[0034]

次に、本実施形態に係るX線検査システムの動作について、図4を用いて説明 する。

[0035]

ターゲット32に対しては、ターゲット電圧としてターゲット電源部101から所定の高電圧(+HV)が与えられている(図4(f))。カソード73に対しては、カソード電圧としてカソード電源部102から所定の電圧(V1)が与えられている(図4(g))。また、グリッド電圧制御回路118に対しては、第1グリッド電極電源部123から所定の電圧(V2<V1)が与えられている

(図4 (h))。

[0036]

ベルトコンベア4上に被検査対象物5が載置され、図1中の矢印方向に搬送されてきて、被検査対象物5がX線イメージインテンシファイア2における撮像範囲(X線源1からのX線の照射範囲)に入った際には、被検査対象物5が光電スイッチ3の発光素子3aと受光素子3bとを結ぶ直線を通過することになり、発光素子3aから出射された光が被検査対象物5により遮られ、受光素子3bからの出力信号はオフ状態となる(図4(a))。被検査対象物5がX線イメージインテンシファイア2における撮像範囲(X線源1からのX線の照射範囲)に無いときには、発光素子3aから出射された光が被検査対象物5により遮られないので、受光素子3bからの出力信号はオン状態となる(図4(a))。

[0037]

この受光素子3 bからの出力信号はトリガー信号発生器104に入力され、トリガー信号発生器104では、受光素子3 bからの出力信号のオン状態からオフ状態への変化(出力信号の立ち下がり)を検知し、このオン状態からオフ状態への変化(出力信号の立ち下がり)に同期してトリガー信号を出力する(図4(b))。トリガー信号発生器104から出力されたトリガー信号はパルス発生器105に入力される。パルス発生器105では、トリガー信号の入力、特にトリガー信号の立ち上がりを検知して、オン状態の維持時間が時間設定器106にて設定された時間に対応した所定時間(パルス幅 α)となるパルスを出力する(図4(c))。

[0038]

パルス発生器105から出力されたパルスは、パルス反転器113、第2スイッチ116、ゲート信号発生部150及び画像処理部160に入力される。パルス反転器113は、入力されたパルスのオン状態とオフ状態とを反転させた反転パルスを第1スイッチ114に出力する(図4(e))。第1スイッチ114は、反転パルスがオン状態にあるときに、分圧器122を介して与えられる負電圧発生部112からの所定の負電圧(分圧)を演算増幅器117の負の入力端子に対して与えるように作動する。また、第1スイッチ114は、反転パルスがオフ

状態にあるときには、負電圧発生部 1 1 2 からの所定の負電圧 (分圧) を演算増幅器 1 1 7 の負の入力端子に対して与えないように作動する。

[0039]

第2スイッチ116には、パルス発生器105からのパルスが入力される(図4 (d))。第2スイッチ116は、入力されたパルスがオフ状態にあるときに、基準電圧発生部115から与えられる基準の正電圧を演算増幅器117の入力端子(一)に対して与えないように作動する。また、第2スイッチ116は、入力されたパルスがオン状態にあるときに、基準電圧発生部115から与えられる基準の正電圧を演算増幅器117の入力端子(一)に対して与えるように作動する。従って、パルス発生器105から出力されたパルスがオフ状態にあるときは、演算増幅器117の入力端子(一)に対して、分圧器122を介して与えられる負電圧発生部112からの所定の負電圧(分圧)が与えられ、パルス発生器105から出力されたパルスがオン状態にあるときは、同じく演算増幅器117の入力端子(一)に対して、基準電圧発生部115から与えられる基準の正電圧が与えられる。

[0040]

演算増幅器117の入力端子(+)には、カソード電流検出用抵抗器111に生じる電圧が与えられている。演算増幅器117は、入力端子(-)への入力を基準にして、入力端子(+)への入力と入力端子(-)への入力とが同電位となるように信号を出力するように構成されている。パルス発生器105から出力されたパルスがオフ状態にあり、演算増幅器117の入力端子(-)に対して、分圧器122を介して与えられる負電圧発生部112からの所定の負電圧(分圧)が与えられるときには、演算増幅器117からは、カソード電流検出用抵抗器11に生じる電圧がこの負電圧発生部112からの所定の負電圧(分圧)と同電位となるように信号が出力される。

[0041]

演算増幅器117からの出力はグリッド電圧制御回路118に送られ、第1グ リッド電極電源部123から所定の電圧(V2)が制御されて、第1グリッド電 極71に対して、カソード73から放出された電子がターゲット32に到達させ ないためのカットオフ電圧(負)が与えられる(図4(i))。これにより、カソード73から放出された電子がターゲット32に到達せず、X線管11からX線が発生されることはない(図4(j))。カソード73から放出された電子がターゲット32に到達しないため、カソード(管)電流は発生せず、カソード電流検出用抵抗器111に生じる電圧はゼロとなる。演算増幅器117の入力端子(+)に送られる電圧はゼロとなり、また、演算増幅器117の入力端子(ー)には負電圧発生部112からの所定の負電圧(分圧)が継続して与えられるので、演算増幅器117の出力により、グリッド電圧制御回路118からは、安定したカットオフ電圧(負)が第1グリッド電極71に対して与えられる。

[0042]

次に、パルス発生器105から出力されたパルスがオン状態にあり、演算増幅器117の入力端子(一)に対して、基準電圧発生部115から与えられる基準の正電圧が与えられるときには、演算増幅器117からは、カソード電流検出用抵抗器111に生じる電圧がこの基準の正電圧と同電位となるように信号が出力される。

[0043]

演算増幅器117からの出力はグリッド電圧制御回路118に送られ、第1グリッド電極電源部123から所定の電圧(V2)が制御されて、第1グリッド電極71に対して、カソード73から放出された電子がターゲット32に衝突させるためのグリッド動作電圧(正)が与えられる(図4(i))。これにより、カソード73から放出された電子がターゲット32に衝突し、パルス発生器105にて発生されたパルスのオン状態が維持されている時間(パルス幅α)と同等のパルス幅を有するパルス状のX線が、X線管11から発生されることになり(図4(j))、被検査対象物5に対してこのパルス状のX線が照射されることになる。この際に、カソード73から放出された電子がターゲット32に衝突するため、カソード(管)電流が発生し、カソード電流検出用抵抗器111には電圧降下により所定電圧が生じる。この所定電圧が演算増幅器117の入力端子(+)に送られ、演算増幅器117の入力端子(-)には基準電圧発生部115からの基準の正電圧が継続して与えられるので、演算増幅器117からグリッド電圧制

御回路118に対して、演算増幅器117の入力端子(+)に送られる所定電圧が基準の正電圧と同電位となるように出力がなされ、いわゆる第1グリッド電極71に印加されるグリッド動作電圧のフィードバック制御が行われるため、グリッド電圧制御回路118からは、安定したグリッド動作電圧が第1グリッド電極71に与えられる。

[0044]

パルス発生器105から出力されたパルスは、上述したように、ゲート信号発生部150及び画像処理部160にも入力される。ゲート信号発生部150は、入力されたパルスに同期してゲート信号を出力する。 X線イメージインテンシファイア2は、入力されたゲート信号により、 X線源1(X線管11)から被検査対象物5に対してX線を照射することにより形成される X線透視像を撮像する。画像処理部160は、入力されたパルスに同期して、 X線イメージインテンシファイア2にて撮像された被検査対象物5の X線透視像のデータをフレームメモリ(図示せず)に格納する。その後、画像処理部160は、フレームメモリに格納された被検査対象物5の X線透視像のデータに対して、所定の画像処理(画像拡大等)を施し、画像処理後の被検査対象物5の X線透視像の画像データを CRT 170に出力する。画像処理後の被検査対象物5の X線透視像の画像が CRT170に出力する。可像処理後の被検査対象物5の X線透視像の画像が CRT170に表示される。フレームメモリに格納された X線透視像は、ゲート信号が発生した(パルス発生器105からパルスが出力された)タイミングにおける、被検査対象物5の静止像とみなし得るものである。

[0045]

上述した本実施形態のX線検査システムによれば、まず、グリッド電圧制御部 1 1 0 により第1 グリッド電極 7 1 に印加される電圧は、被検査対象物 5 が X線 イメージインテンシファイア 2 における撮像範囲 (X線源 1 からの X 線の照射範囲) に無いとき (パルス発生器 1 0 5 から出力されるパルスがオフ状態のとき) には、負電圧発生部 1 1 2 からの所定の負電圧 (分圧)を基準に制御され、被検査対象物 5 が X線イメージインテンシファイア 2 における撮像範囲 (X線源 1 からの X 線の照射範囲) にあるとき (パルス発生器 1 0 5 から出力されるパルスがオン状態のとき) には、基準電圧発生部 1 1 5 からの基準の正電圧を基準に制御

されることになり、カットオフ電圧及びグリッド動作電圧の両者とも安定した状態で印加される。

[0046]

更に、パルス発生器105からのパルスの変化(オン状態からオフ状態、あるいは、オフ状態からオン状態)に対応して、第1スイッチ114及び第2スイッチ116が速やかに作動し、演算増幅器117の入力端子(一)に対して、負電圧発生部112からの所定の負電圧(分圧)あるいは基準電圧発生部115からの基準の正電圧の一方が選択的に速やかに与えられることになる。このため、グリッド電圧制御回路118から第1グリッド電極71に対して印加される電圧が、カットオフ電圧からグリッド動作電圧に(図4(i)における立ち上がり)、あるいは、グリッド動作電圧からカットオフ電圧に(図4(i)における立ち下がり)、速やかに変化する。

[0047]

以上のことから、X線管11からは、パルス発生器105にて発生されたパルスのオン状態の継続時間(パルス幅α)に対応した、パルス状のX線を安定化させた状態で発生させることができる。また、カソード73から放出されてターゲット32に衝突する電子の量を検出する手段として、カソード電流検出用抵抗器111を設け、カソード電流を検出しているので、ターゲット電流を検出する手段を設けるもの等に比して、カソード73から放出されてターゲット32に衝突する電子の量を容易に検出することができ、グリッド電圧制御部110(グリッド電圧制御回路118)による第1グリッド電極71に対して印加される電圧の制御も容易に行うことができる。更に、安定したパルス状のX線を発生させるために第1グリッド電極71に印加される電圧を制御するグリッド電圧制御部11

[0048]

また、X線イメージインテンシファイア2は、パルス発生器105にて発生されたパルスを受けてゲート信号発生部150から出力されたゲート信号に基づいて、ゲート信号が出力されたとき(パルスがオン状態とされたとき)に、X線源

1 (X線管11)から被検査対象物5に対してX線を照射することにより形成されるX線透視像を撮像することになる。従って、X線イメージインテンシファイア2が、X線源1 (X線管11)から発生された安定したパルス状のX線を被検査対象物5に照射することにより形成されるX線透視像を的確に獲得することができる。

[0049]

また、被検査対象物 5 が X 線イメージインテンシファイア 2 における撮像範囲 (X 線源 1 からの X 線の照射範囲) に到達することを光電スイッチ 3 により検知 され、その検知に基づいて、トリガー信号発生器 1 0 4 がトリガー信号を発生させ、パルス発生器 1 0 5 がパルスを発生することになる。これにより、パルスがオン状態にあるときには、上述したように X 線管 1 1 から安定したパルス状の X 線が発生される。また、 X 線イメージインテンシファイア 2 は、パルス発生器 1 0 5 にて発生されたパルスを受けてゲート信号発生部 1 5 0 から出力されたゲート信号に基づいて、ゲート信号が出力されたとき (パルス発生器 1 0 5 にて発生されたパルスがオン状態とされたとき) に、 X 線源 1 (X 線管 1 1) から被検査対象物 5 に対して X 線を照射することにより形成される X 線透視像を撮像することになる。従って、ベルトコンベア 4 に載置され搬送されている被検査対象物 5 に対して、 X 線管 1 1 から発生された安定したパルス状の X 線を照射し、この安定したパルス状の X 線の照射により形成される被検査対象物の X 線透視像を X 線イメージインテンシファイア 2 により的確に獲得することができる。

[0050]

なお、基準電圧発生部115に入力される管(カソード)電流リファレンス信号を可変設定可能となるように構成された場合には、可変とされた管(カソード)電流リファレンス信号に対応して、基準電圧発生部115から出力される基準の正電圧が変化することになる。これにより、演算増幅器117における基準値が変化することになり、グリッド電圧制御回路118から第1グリッド電極71に対して印加されるグリッド動作電圧の電圧値が変化し、カソード73から放出されたターゲット32に衝突する電子の量が変化するため、X線管11にて発生するX線量を変化させることができる。もちろんこの場合においても、安定した

パルス上のX線を発生させることができる。

[0051]

【発明の効果】

以上、詳細に説明したとおり、請求項1に記載の発明によれば、パルス発生手段にて発生されたパルスを受けてグリッド電圧制御手段は、パルスがオフ状態にある時に、カソードから放出された電子が陽極ターゲットに到達しないように、カットオフ電圧をグリッド電極に対して印加し、パルスがオン状態にある時に、カソードから放出されて陽極ターゲットに衝突する電子の量が所定値となるように調整されたグリッド動作電圧をグリッド電極に対して印加している期間に対応した、パルス幅を有するパルス状のX線を発生させることが可能となる。また、グリッド電極に印加されるグリッド動作電圧は、カソードから放出されて陽極ターゲットに衝突する電子の量が所定値となるように調整されるため、X線管から発生されるパルス状のX線を安定化させることが可能となる。従って、X線管からパルス状のX線を安定して発生させることが可能なX線発生装置を提供することができる。

[0052]

請求項2に記載の発明によれば、カソード電流検出手段によりカソード電流を 検出し、グリッド電圧制御手段は、このカソード電流が所定値となるように調整 されたグリッド動作電圧をグリッド電極に対して印加することになる。カソード から放出されて陽極ターゲットに衝突する電子の量を検出する手段として、陽極 ターゲット電流を検出する手段を設けるもの等に比して、容易にカソードから放 出されて陽極ターゲットに衝突する電子の量を検出することができ、グリッド電 圧制御手段によるグリッド動作電圧の調整も容易に行うことが可能となる。

[0053]

請求項3に記載の発明によれば、安定したパルス状のX線を発生させるために グリッド電極に印加されるグリッド電圧を制御するグリッド電圧制御手段の構成 が、簡易且つ低コストな回路構成にて実現可能となる。

[0054]

請求項4に記載の発明によれば、撮像手段は、パルス発生手段にて発生されたパルスを受けて、パルスがオン状態にあるときに、X線透視像を撮像することになる。従って、撮像手段が、X線管から発生された安定したパルス状のX線を被検査対象物に照射することにより形成されるX線透視像を的確に獲得することが可能なX線撮像装置を提供することができる。

[0055]

請求項5に記載の発明によれば、被検査対象物がX線撮像装置における撮像範囲に到達することを被検査対象物検知手段により検知され、その検知に基づいて、トリガー信号発生手段がトリガー信号を発生させ、パルス発生手段がパルスを発生することになる。これにより、パルスがオン状態にあるときに、X線管から安定したパルス状のX線が発生される。また、撮像手段では、パルス発生手段にて発生されたパルスを受けて、パルスがオン状態にあるときに、X線透視像が撮像される。従って、所定の方向に搬送されている被検査対象物に対して、X線管から発生された安定したパルス状のX線を照射し、この安定したパルス状のX線の照射により形成される被検査対象物のX線透視像を的確に獲得することが可能なX線検査システムを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本実施形態に係るX線検査システムの一部分を示す概略斜視図である。

【図2】

本実施形態に係るX線管の要部を示す断面図である。

【図3】

本実施形態に係るX線検査システムの要部の構成を示すブロック図である。

【図4】

本実施形態に係るX線検査システムにおいて、X線管の動作を説明する図表である。

【符号の説明】

1 ··· X線源、 2 ··· X線イメージインテンシファイア、 3 ··· 光電スイッチ、 3 a ··· 発光素子、 3 b ··· 受光素子、 4 ··· ベルトコンベア、 5 ··· 被検査対象物、 1 1 ···

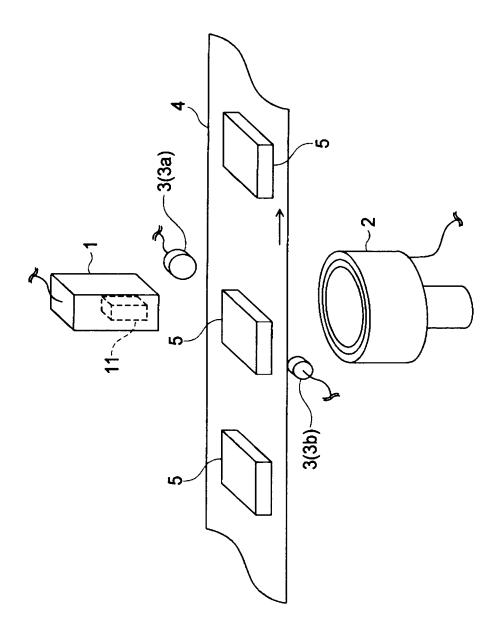
特平11-054267

X線管、32…ターゲット、71…第1グリッド電極、73…カソード、101 …ターゲット電源部、102…カソード電源部、103…パルス発生部、104 …トリガー信号発生器、105…パルス発生器、110…グリッド電圧制御部、111…カソード電流検出用抵抗器、112…負電圧発生部、113…パルス反転器、114…第1スイッチ、115…基準電圧発生部、116…第2スイッチ、117…演算増幅器、118…グリッド電圧制御回路、123…グリッド電極電源部、150…ゲート信号発生部。

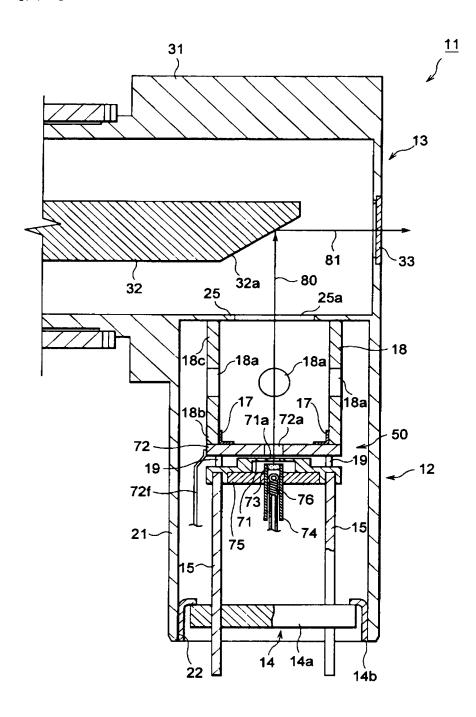
【書類名】

図面

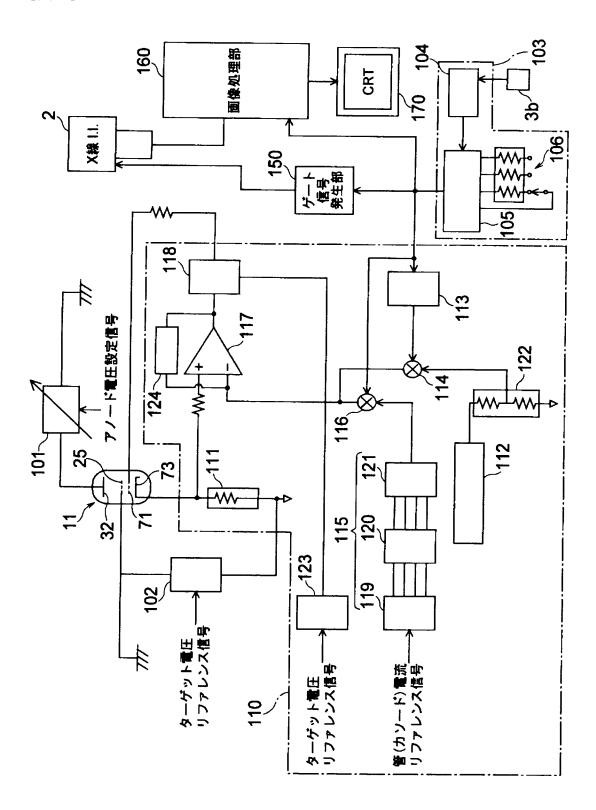
【図1】



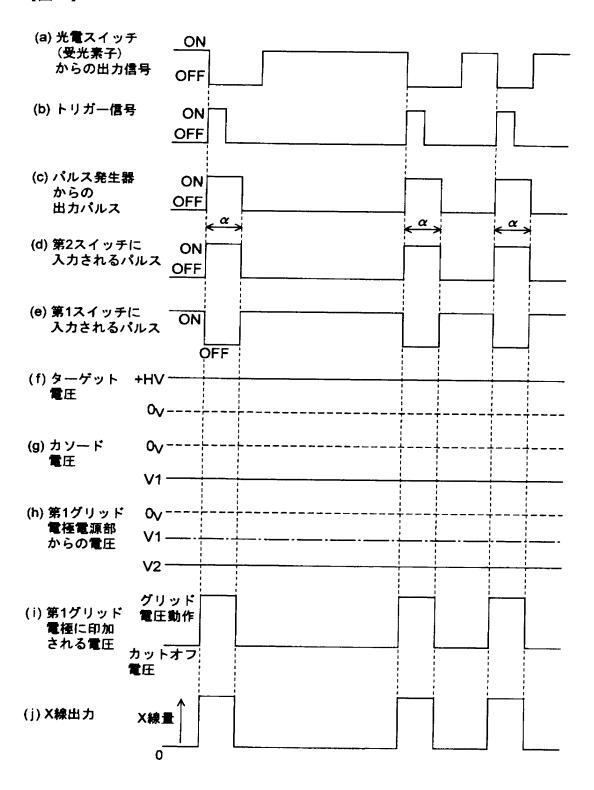
【図2】



【図3】



【図4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 X線管からパルス状のX線を安定して発生させることが可能なX線発 生装置を提供すること。

【解決手段】 カソード電流を検出するカソード電流検出用抵抗器 1 1 1 と、所定の負電圧を発生させる負電圧発生部 1 1 2 と、パルス発生器 1 0 5 からのパルスを反転させるパルス反転器 1 1 3 と、反転パルスがオン状態にあるときに、負電圧発生部 1 1 2 にて発生された所定の負電圧を出力する第 1 スイッチ 1 1 4 と、基準の正電圧を発生させる基準電圧発生部 1 1 5 と、パルス発生器 1 0 5 からのパルスがオン状態にあるときに、基準電圧発生部 1 1 5 にて発生された基準の正電圧を出力する第 2 スイッチ 1 1 6 と、入力端子 (+) にカソード電流検出用抵抗器 1 1 1 での電圧が入力され、入力端子 (-) に所定の負電圧あるいは基準の正電圧が入力される演算増幅器 1 1 7 と、演算増幅器 1 1 7 からの出力を受けて第 1 グリッド電極 7 1 に印加される電圧を制御するグリッド電圧制御回路 1 1 8 と、が設けられている。

【選択図】 図3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000236436]

1. 変更年月日 1990年 8月10日

[変更理由] 新規登録

住 所 静岡県浜松市市野町1126番地の1

氏 名 浜松ホトニクス株式会社